Обучение с учителем. Классификация. Дискриминантный анализ.

Е. Ларин, Ф. Ежов, И. Кононыхин

Санкт-Петербургский государственный университет Прикладная математика и информатика Вычислительная стохастика и статистические модели

Обучение с учителем

Выборка из генеральной случайной величины

- ullet Для задачи регрессии: $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p}$, $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$
- ullet Для задачи классификации: $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p}$, $\mathbf{y} \in \mathbb{A}^n$

Обучение с учителем: формальная постановка

- Вход: **X** выборка ξ , **y** выборка η . Предполагаем, что существует неизвестное отображение $y^*: \xi \to \eta$ (гипотеза непрерывности или компактности)
- Задача: По **X** и **y** найти такое отображение $\hat{y}^*: \boldsymbol{\xi} \to \eta$, которое приблизит отображение y^* .
- *Оценка*: Функция потерь $\mathfrak{L}(y^*(x), \hat{y}^*(x))$. Здесь x реализация $\pmb{\xi}$

Классификация

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p}, \ \mathbf{y} \in \mathbb{A}^n$$
 (1)

<u>Гипотеза комп</u>актности

«Близкие» объекты, как правило, принадлежат одному классу

Понятие близости может быть формализовано, например, так:

$$\rho(\mathbf{x_1}, \mathbf{x_2}) = \left(\sum_{i=1}^{p} w_i | x_1^i - x_2^i |^k\right)^{\frac{1}{k}}$$

Классификация: генеральная постановка

Дано:

- ullet $oldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^p$ вектор признаков
- $\eta \in \mathbb{A}$ классовая принадлежность

Предположение об их зависимсти можно записать в виде 2.

$$\eta = \Phi(\boldsymbol{\xi}, \varepsilon) \tag{2}$$

Обычно на ε накладываются условия

$$E\varepsilon = 0$$
, $D\varepsilon = \sigma^2$, $\boldsymbol{\xi} \perp \varepsilon$

Задача: найти Ф

Классификация: выборочная постановка

Дано:

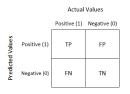
- ullet $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n imes p}$ матрица признаков
- ullet $\mathbf{y} \in \mathbb{A}^n$ вектор классовой принадлежности

Предположение имеет вид 3.

$$y_i = \Phi(\mathbf{x}_i, \varepsilon_i), \quad i = 1, \dots, n$$
 (3)

Задача: найти Ф

Классификация: оценка качества



На основе этой матрицы есть большое количество разных метрик: accuracy, recall, precision, F_{β} , $ROC ext{-}AUC$

Классификация: типы классов

- По количеству классов:
 - бинарная классификация
 - многоклассовая классификация
- По пересечению классов
 - пересекающиеся
 - непересекающаяся
 - нечёткие

Классификация: этапы обучения модели

- Выбор модели (класс рассматриваемых Ф из 3)
- Выбор метрики
- Выбор метода обучения (способ подбора параметров для минимизации метрики на обучающем множестве)
- Выбор метода проверки (способ оценки качества модели)

Классификация: задача оптимизации

- ullet \hat{eta} параметры модели
- ullet $\Phi(\mathbf{x},eta)$ функционал классификации
- ullet $\mathfrak{L}(oldsymbol{\Phi}(\mathbf{x},eta),\mathbf{y})$ функция потерь (метрика)

$$\hat{\beta} = \arg\min_{\beta} \mathfrak{L}(\Phi(\mathbf{x}, \beta), \mathbf{y})$$

Классификация: общий подход к решению

Как построить функционал Φ ? Общий подход — построить набор f_i , $i=1,\ldots,K$. Каждая функция $f_i(\mathbf{x})$ показывает меру принадлежности \mathbf{x} классу i. Таким образом,

$$\Phi(\mathbf{x}) = \arg\max_{i} (f_i(\mathbf{x})). \tag{4}$$

Дискриминантный анализ

Примем за функции f_i из 4 оценку вероятности принадлежности к i-му классу.

$$\Phi(\mathbf{x}) = \arg\max_{i} (P(C_i|\mathbf{x})).$$

 C_i — класс, состоящий из одного события: **х** принадлежит i-му классу.

Дискриминантный анализ

Если известны априорные вероятности получения i-го класса (π_i) , применим формулу Байеса

$$P(C_i|\mathbf{x}) = \frac{\pi_i P(\mathbf{x}|C_i)}{\sum_{j=1}^K \pi_j P(\mathbf{x}|C_j)}.$$

Отбросим знаменатель

$$f_i = P(C_i|\mathbf{x}) = \pi_i P(\mathbf{x}|C_i).$$

LDA

Предположение:

$$P(\boldsymbol{\xi}|\eta=A_i)=\mathbb{N}(\boldsymbol{\mu}_i,\boldsymbol{\Sigma})$$

Классифицирующая функция:

$$f_i(\mathbf{x}) = \frac{\pi_i}{(2\pi)^{p/2} |\mathbf{\Sigma}|^{1/2}} exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i)\mathbf{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i)^{\mathrm{T}}\right)$$

После упрощения:

$$h_i(\mathbf{x}) = -0.5\boldsymbol{\mu}_i \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_i^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\mu}_i \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{x} + \log \pi_i$$

QDA

Предположение:

$$P(\boldsymbol{\xi}|\eta=A_i)=N(\boldsymbol{\mu}_i,\boldsymbol{\Sigma}_i)$$

Классифицирующая функция:

$$f_i(\mathbf{x}) = \frac{\pi_i}{(2\pi)^{p/2} |\mathbf{\Sigma}_i|^{1/2}} exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i) \mathbf{\Sigma}_i^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i)^{\mathrm{T}}\right)$$

После упрощения:

$$g_i(\mathbf{x}) = -0.5(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i)\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i)^{\mathrm{T}} - 0.5\log|\boldsymbol{\Sigma}_i| + \log\pi_i$$

Место Феди

Кросс-валидация

Кросс-валидация (ака перекрестная проверка, скользящий контроль) — процедура эмпирического оценивания обобщающей способности алгоритмов.

С помощью кросс-валидации "эмулируется"наличие тестовой выборки, которая не участвует в обучении модели, но для которой известны правильные ответы.

Кросс-валидация: виды

- Валидация на отложенных данных (Hold-Out Validation);
- Полная кросс-валидация (Complete Cross-Validation);
- k-fold Cross-Validation;
- t×k-fold Cross Validation;
- Кросс-валидация по отдельным объектам (Leave-One-Out);
- Случайные разбиения (Random Subsampling).

Кросс-валидация: Обозначения

Введем обозначения:

- **X** матрица признаков, описывающие таргеты **y**;
- $\mathbf{T}^{l} = (x_{i}, y_{i})_{i=1}^{l}, x_{i} \in \mathbf{X}, y_{i} \in \mathbf{y}$ обучающая выборка;
- \mathfrak{L} функция потерь (мера качества);
- A исследуемая модель;
- $\mu : (\mathbf{X} \times \mathbf{y}) \to A$ алгоритм обучения.

Кросс-валидация: Hold-Out Validation

Обучающая выборка один раз случайным образом разбивается на две части $\mathbf{T} = \mathbf{T}^t \cup \mathbf{T}^{l-t}$.

| Train, T ^t | Test, $T^{\ell-t}$ |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|

После чего решается задача оптимизации: $HO(\mu, \mathbf{T}^t, \mathbf{T}^{l-t}) = \mathfrak{L}(\mu(\mathbf{T}^t), \mathbf{T}^{l-t}) \to min.$ Метод Hold-out применяется в случаях больших датасетов, т.к. требует меньше вычислительных мощностей по сравнению с другими методами кросс-валидации. Недостатком метода является то, что оценка существенно зависит от разбиения, тогда как желательно, чтобы она характеризовала только алгоритм обучения.

Кросс-валидация: Complite cross-validation

- \bullet Выбирается значение t;
- Выборка разбивается всевозможными способами на две части ${\bf T} = {\bf T}^t \cup {\bf T}^{I-t}$.

Train, T^t Test, $T^{\ell-t}$

После чего решается задача оптимизации:

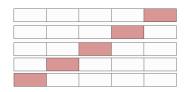
$$CVV_t = \frac{1}{C_l^{l-t}} \sum_{\mathsf{T}^l = \mathsf{T}^t \cup \mathsf{T}^{l-t}} \mathfrak{L}(\mu(\mathsf{T}^t), \mathsf{T}^{l-t}) o \mathit{min}.$$

Здесь число разбиений C_l^{l-t} становится слишком большим даже при сравнительно малых значениях t, что затрудняет практическое применение данного метода.

Кросс-валидация: k-fold Cross-Validation

- \mathbf{T}^I разбивается на $\mathbf{F_1} \cup \cdots \cup \mathbf{F_k}, |\mathbf{F_i}| \approx \frac{1}{k}$ частей;
- Производится *k* итераций:
 - Модель обучается на k-1 части обучающей выборки;
 - Модель тестируется на части обучающей выборки, которая не участвовала в обучении.

Каждая из k частей единожды используется для тестирования.



После чего решается задача оптимизации: $CV_k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \mathfrak{L}(\mu(\mathbf{T}^l \setminus \mathbf{F}_i), \mathbf{F}_i) \to min.$

Кросс-валидация: t×k-fold Cross Validation

Как k-fold Cross-Validation, только t раз.

Разбиение:

$$\mathbf{T}^{l} = \mathbf{F}_{(1,1)} \cup \cdots \cup \mathbf{F}_{(k,1)} = \mathbf{F}_{(1,t)} \cup \cdots \cup \mathbf{F}_{(k,t)} \cdot |\mathbf{F}_{(i,j)}| \approx \frac{l}{k}$$
, Задача оптимизации:

$$CV_{t \times k} = \frac{1}{tk} \sum_{j=1}^{t} \sum_{i=1}^{k} \mathfrak{L}(\mu(\mathbf{T}^{l} \setminus \mathbf{F}_{i,j}), \mathbf{F}_{i,j}) \rightarrow min$$

Кросс-валидация: Leave-One-Out

Выборка разбивается на I-1 и 1 объект I раз.

Train,
$$T^{\ell-1}$$
 $\{x_i\}$

 $LOO = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^{l} \mathfrak{L}(\mu(\mathbf{T}^l \setminus p_i), p_i) \to min$, где $p_i = (x_i, y_i)$. Преимущества LOO в том, что каждый объект ровно один раз участвует в контроле, а длина обучающих подвыборок лишь на единицу меньше длины полной выборки. Недостатком LOO является большая ресурсоёмкость, так как обучаться приходится L раз.

Кросс-валидация: Random subsampling (Monte-Carlo cross-validation)

Выборка разбивается в случайной пропорции. Процедура повторяется несколько раз.

| Train, T ^t | Test, $T^{\ell-t}$ |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|

Кросс-валидация: Выбор лучшей модели

Не переобученый алгоритм должен показывать одинаковую эффективность на каждой части.